Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/810,795	CHEN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Jack Chen	2813	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
-				
			.	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
		ATE EXMR	
east	5/12	/2005 JC	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			